## ⑩日本国特許庁(IP)

① 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-273230

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)11月10日

G 11 B 7/24 B 41 M 5/26

11/10

B - 8421 - 5DV - 7265 - 2H

A - 8421 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7百)

9発明の名称

G 11 B

光記録媒体

井

②特 頤 昭62-106256

頤 昭62(1987)5月1日 ❷出

仓発 明 者

成

千葉県千葉市高洲2丁目1-3-410

②発 明 者

Ш 橨 義 雄 千葉県佐倉市成内町76-2-105

**犯出** 顔 大日本インキ化学工業

酒

東京都板橋区坂下3丁目35番58号

株式会社

の代 理 人

弁理士 高橋 勝利

# 1. 発明の名称

光記録媒体

#### 2. 毎 許 時 求 の 飯 用

1. 基板1上に、所望の信号ピット又は案内牌 を形成した紫外級硬化樹脂層2。金属系配録層3。 紫外線硬化樹脂層 4 を順次機構してなる光記録鉄 体にかいて、紫外線硬化樹脂層2のガラス転移温 度が10℃以上70℃以下。紫外線硬化樹脂層4 のガラス転移温度が100℃以上150℃以下で あるととを存取とする光記録媒体。

2. 紫外線硬化樹脂層2の厚みが5 μ以上100 A 以下であることを特徴とする特許請求の範囲病 1 項に記載の光記録数体。

3. 紫外級硬化樹脂贈4の厚みが1 μ以上15μ 以下であることを特徴とする特許請求の範囲第1 項に記載の光記録媒体。

3. 発明の詳細な説明

( 産業上の利用分野 )

本祭明はディスクメモリー等として用いられる

光記録媒体に関し、更に詳しくは、信号ピットや 案内牌を形成した常外線硬化樹脂層と基板の密着 性が使れ、耐熱試験を行なっても信号ピットや袋 内律が変形するととのない光記録媒体に関するも のである.

# 〔従来技術の問題点〕

一般にデジタルオーディオディスク又はビデオ ディスク用の情報記録担体はディスク表面に光情 報を多数の微調な信号ピットとして対談したもの

また。光情報の記録・再生、あるいは消去可能 なディスクメモリー用の情報記録担体は、通常、 光情報そのものをディスク表面にピットとして如 段されたものではないが、光学へッドを高荷紐に トラッキングさせるための信号ピット又は案内牌 (プレグループ)が光ディスク表面に対設されて wa.

とれら精細を信号ピットや紫内溝が刻散された 光情報配録担体を量度する方法としては、従来、 先ず信号ピット又は案内碑の設けられた転写用母 型を作成し、次に、これを金型として、プラスチックスを射出成形又は圧縮成形する方法が用いられている。

しかしながら、射出成形法又は圧縮成形法では 成形機が大型である上、転写精度が低いという欠 点を有していた。

とれらの点を改善するため信号ピットを放射線 硬化性倒脂層に形成する転写方法がポリグラム株 式会社やフィリップス株式会社で研究され、その 内容は特別昭 5 1 - 1 4 0 6 0 1 (ポリグラム)、特 閉昭 5 3 - 1 1 6 1 0 5 (フィリップス)、特別昭 5 4 - 1 3 0 9 0 2 (フィリップス)、特別昭 5 4 -1 3 8 4 0 6 (フィリップス)、特別昭 5 5 - 4 7 9 3 (フィリップス)等に関示されている。

」の方法は風盤またはスタンパー(電鋼法により原盤から転写されてできた金属成形型)などの 転写用母型の提面に液状の放射線硬化性樹脂層を 薄く散け、この樹脂層の上に無色透明なプラステック番板を軟せて、樹脂層を挟持した状態で放射 線を照射して樹脂層を硬化させる。次に信号ピッ

樹脂層の上に金属系記録層を設けた後に耐熱試験を行なっても信号ピットや案内課が変化せず、従って高い信号対雑音比が維持される光記録媒体を提供するものである。

#### [問題を解決する為の手段]

本発明者らは、上記目的を達成すべく、私 2 検 的の結果、信号ピットや案内溝を形成する案外級 硬化樹脂として特定のものを用い、金具系記録膜 上に特定の第2の紫外級硬化樹脂層を設けること により、信号ピットや案内溝が形成された第1の 紫外級硬化樹脂層と基板との密着性が優れると共 に、耐熱試験を行なっても信号ピットや案内溝が 変形しないという事実を見出し本発明を完成した。

即ち、上町問題点を解決する為本発明に係る光記録能体は、蓄板1上に、所望の信号ピットや案内課を形成した常外線硬化樹脂層2、金属系配録膜3、紫外線硬化樹脂層4を順次積層してなる光配録媒体において、紫外線硬化樹脂層2のガラス転移温度が10℃以上70℃以下、紫外線硬化樹脂層4のガラス転移温度が100℃以上150℃以下であることを特徴とする。

トが転写されている硬化樹脂層と、これと一体に接合したプラステック基板を転写用母型から剥離して情報配録担体を製造していた(以下レプリカ取りという)。

## [発明が解決しようとする問題点]

本発明は、かかる点に鑑みてなされたもので、 信号ピットや案内溝が形成された紫外線硬化樹脂 層と基板との密着性に優れると共に、紫外線硬化

本発明に使用する紫外級硬化樹脂暦 2 及び 4 に用いる樹脂としては、エポキン樹脂のアクリル酸 コステル、ポリエステル酸コステル。ポリエステル酸コステル。ポリエーテル樹脂のアクリル酸コステル。ポリエーテル樹脂のアクリル酸コステル。オリアタン酸コステル。分子末端にアクリル基本よび/またはメタクリル基を有するポリクレタン樹脂が含まれる。

とれらの放射線の作用により硬化可能な末端に アクリル基かよび/またはメタクリル基を有する 反応性オリプマー及びポリマーは粘度が高のり 要に応じてクリル基かよび/またはメタクの名割に対する反応性モノマーとして行った。 で用いられる。反応性モノマーとして中シエテル (メタ)アクリレート。ヒアクリレート。 イメタ)アクリレート。 イメタ)アクリレート。 イメタ)アクリレート。 エテル(メタ)アクリレート。 エテルへキシル(メタ)アクリレート。 エテルへキシル(メタ)アクリレート。

(メタ)アクリレート、フェニルセロソルナ(メ カ)アクリレート、ョーピニルピロリドン、イソ せんニル (メチ) アクリレート、ジジクロペンチ **ジエンオキシエチル(メタ)アクリレート等の単** 官能性モノマー、ジエチレングリコールジ(メタ) アクリレート、ネオペンテルグリコールジメチア クリレート、1.6 - ヘキサンジオールジメタアク リレート、オリエチレングリコールジメチアクリ レート、 2.2 - ピス ( 4 - メタアクリロイルオキ シポリエチレンオキシフェニル)プロペン、2.2-ピス(4-メタアクリロイルオキシオリプロピレ ンオキシフェニル ) プロパン、等の 2 官能性モノ マー、トリメチロールプロペントリメタアクリレ ート、トリメテロールエタントリ(メタ)アクリ レート等の3官能性モノマー、ペンタエリスリト ールテトラ(メメ)アクリレート等の4官能性モ ノマー等が挙げられる。かかる反応性オリゴマー 及び反応性はリマーと反応性モノマーを適切に組 み合わせるととにより紫外銀硬化樹脂層のガラス 転移風度を任意に調整することができる。

させるのは困難であり、15 A以上であれば耐熱 試験によりクラックが発生しおい。本発明に使用 する金属系配録膜としては、ピット形成型でない ものが適する。例えば先磁気配録膜または相変化 型配録膜などである。また、紫外線硬化樹脂層2 かよび/または紫外線硬化樹脂層4と金銭系配録 膜との界面に記録膜を劣化から保険するみの時電 体膜または先磁気効果を促進する為の時電体膜等 を設けてもかまわない。

本発明に使用する基板には特に制限はなく、ガラス基板、ポリメテルメタクリレート基板、ポリカーポネート基板、エポキン基板、エポキシピニルエステル基板などが使用できる。

### (実施例)

以下、本発明の光記録媒体につき実施例に沿って説明する。

# 【奥路例1~7]

製面に減 を状の案内界を有した序さ 0.3 mmの ニッケルスタンパー上に表 1 に示した常外観使化 樹脂層 2 用樹脂を腐下し、表 1 に示した各種の透 無外線硬化樹脂別2のガラス転移温度は、10℃以上70℃以下に調整する必要がある。10℃以下であれば信号ピットや案内牌の形成が困難であり実用に供しない。又、70℃以上であれば、 ※板と物外線硬化樹脂層2との簡層性が悪い。

案外銀硬化樹脂層 4 のガラス転移風度は、100 で以上 1 5 0 で以下に調整する必要がある。 100 で以下であれば耐熱試験による信号ピットや案内 游の変形を防止できない。 又、 1 5 0 で以上であ れば、紫外線硬化樹脂層 4 を形成する際、全面に クラックが発生する。

紫外線硬化樹脂層 2 の厚みには特に制限は無いが、5 点以上 1 0 0 点以下が好ましい。5 点以下でわれば、信号ピットや製内体を形成することが困難である。又、1 0 0 点以上であると紫外線使化樹脂層 4 に耐熱鉄験によるクラックが発生し易い。

紫外線硬化樹脂層 4 の厚みには特に制限は無いが、1 m以上 1 5 m以下の範囲にあることが好ましい。1 m以下の厚みに紫外線硬化樹脂層を形成

明基板により上記紫外線硬化樹脂を押し広げる。 紫外線硬化樹脂層2の厚みが表1の厚みに達した 後、ニッケルスタンパーと透明基板を固定する。 この状態で透明膜板を通して80W/cm高圧水銀ランプを15秒間照射した。次に紫外線硬化樹脂層 2とニッケルスタンパーの界面より脱型し場内体 付き基板を得た。この時、紫外線硬化樹脂層2の 1部を削り取りガラス転移温度の測定をDSC法に より行なった。また、待られた光ディスク基板上 に光磁気記録層及び相変化記録層及びこれらの各 保護層を以下の条件で成膜した。

#### Tb-Fo-Co系光磁気配金層ជ膜条件

族 厚	1000%
成膜方法	高嵐波マグネトロンスペッタ法
チャンパー内真空度	5 × 1 0 <sup>-7</sup> Torr
導入 Ar 圧	5 × 1 0 <sup>-3</sup> Torr
高阅放電力	2 5 0 W
ターゲット組成	Tb 27 · Fe 68 · Co 5 (at %)

81 NA 系保髓層成膜条件

膜 厚 ・ 1000%

成顯方法

高周波マグネトロンスペッタ法

チャンパー内真空度

5 × 1 0 -7 Torr

導入 Ar /N<sub>2</sub> 圧 (10/10) 1 × 1 0<sup>-2</sup>Torr

高局放電力

600W

メーケット組成

81 5N4

Te-Ge-8a 系相変化配錄層

旗 厚

8 5 0 Å

成膜方法

蒸 着 法

チャンパー内真空度

篡 組 成

5 × 1 0 - 6 Torr

•

Te 83 · Ge 12 · Sn 5 (at %)

810 系保護層成膜条件

庚 厚

1000%

成膜方法

蒸着法

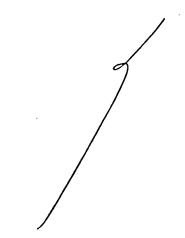
△ ▼ンパー内真空度

5 × 1 0 - 4 Torr

膜組成

SIO

以終した配録層上にスピンコート法により表1に示した案外級硬化樹脂層4用樹脂を遠布し、80W/cm 高圧水銀ランプを5秒間照射し、上配紫外級硬化樹脂を硬化させ紫外級硬化樹脂層4を得た。この 際、常外級硬化樹脂層 4 の 1 部を削り取りガラス 転移温度の初定を DSC 法により行なった。 得られ た光記録媒体にカッターナイフにより基板にまて 到達する蘇盤目を入れセロテープ剥離テストによ り級着性を評価した。また、 8 5 ℃ 1 0 0 時間、 1 0 0 ℃ 1 0 0 時間の耐熱試験を実施し、シワ発 生の有無を調べた。



揆

实施例	基板材料	記録階	紫外藏硬化樹脂層 2			紫外器硬化树脂層 4			信号ピットや	接着性 <sup>+ 5</sup>	
			樹脂種	Tg	厚み	樹脂種	Tg	厚み	85℃100時間	100℃100時間	
	エポキシ	光磁気	1*1	40℃	30 #	3*5	110℃	7 A	変形なし	変形なし	2 5
2	エポキシ	光磁気	2*2	60℃	30 #	3	110C	. 7 #	変形なし	変形なし	2 4
3	エポキシ	光磁気	1	40°C	3 O #	4*4	130℃	7 #	変形なし	変形なし	2 5
4	エポキシ	光磁気	1	40℃	8 0 a	3	110℃	7 #	変形なし	変形なし	2 3
5	エポキシ	光磁気	1	40℃	3 O A	3	110℃	10 #	変形なし	変形なし	2 5
6	エポキシ	相変化	1	40℃	3 0 A	3	110℃	7 s	変形なし	変形なし	2 5
7	ポリメテルメタクリレ	光磁気	1	40℃	30 a	3	110℃	7 A	変形なし	変形なし	2 5

## 特開昭63-273230(6)

- \*1 重量平均分子量 5,0000 2 官配性ウレタンプ クリレート 3 0 部、ジプロピレングリコール ジアクリレート 1 0 部、ヒドロキシエチルア クリレート 3 0 部、N-ピニルピロリドン 3 0 部
- \*2 重量平均分子量 3,000の 2 官能性ウレタンア クリレート 3 0 部、ジプロピレングリコール ジアクリレート 3 0 部、ヒドロキシエチルア クリレート 1 0 部、N - ピニルピロリドン 3 0 部
- \*3 ダイキュアクリヤ Ex 3 大日本インキ化学 工業 (株)製
  - 4 ダイキュアクリヤ 8D-17 大日本インキ化学 工業(株)製
- \*5 2 5 個の遊戯目によるセロハンテープ利機**以** 験
  - 2 5 利離なし
    - 0 全部到離

利離は全て基板 1 と常外級侵化樹脂 Pa 2 との 界面で利離した。

### 〔比較例1~6〕

表2に示した基板、紫外線硬化樹脂、配録層により実施例1~7と同様の工程により光配鉄媒体とし、実施例1~7と同じ耐熱試験及び接着性の評価を行なった。袋2に比較例1~6の評価結果を示す。

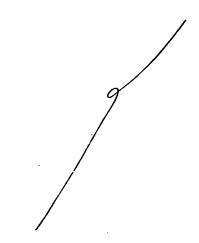


表 :

比較例	,	記錄層	紫外銀硬化樹脂層 2			紫外線硬化樹脂脂 4			信号ピットや	接着性 * 5	
	基板材料		樹脂種	Tg	厚み	樹脂種	Tg	厚み	85℃100時間	100℃100時間	
1	エポキシ	光磁気	1*1	40℃	3 O #	なし			被発生		2 5
2.	エポキシ	相変化	1	40℃	30#	なし			被発生		2 5
3	エポキシ	尤磁気	5*4	308	30#	なし			被発生		0
4	エポキシ	光磁気	1	40℃	30 #	5	80℃	7 #	<b>联発生</b>		2 5
5	エポキシ	尤磁気	1	40℃	150 #	3	110℃	7 #	変形なし	クラック発生	2 0
6	エポキシ	光磁気	1	40°C	3 0 A	3	110℃	20 #	変形なし	クラック発生	25

# 特開昭63-273230(6)

\*6 重最平均分子量 2,00000 2 官能性ウレタンア
クリレート 3 0部、ネオペンテルダリコール
3 0部、ジプロピレングリコールジアクリレート 3 0部、N-ピニルピロリドン 1 0部
実施例 1 ~ 7 は、紫外線硬化樹脂層 2 と基板との
接着性は良好であり 8 5 ℃ 1 0 0時間の耐熱性試験を行なっても信号ピットや紫内帯の変形は起こらない。又、1 0 0 ℃ 1 0 0時間の耐熱試験において紫外線硬化樹脂層及び配録層にクラックは発生しない。

比較例1・2は、基板との接着性に使れるものの紫外線硬化樹脂層4を設けていない為、85℃100時間の耐熱試験により全面に皺が発生した。 比較例3は、紫外線硬化樹脂層2のガラス転移 、とが70℃以上である為基板との接着が劣悪で あり、使用に耐えない。

比較例 4 は紫外線硬化樹脂層 4 のガラス転移温度が 1 0 0 で以下である為 8 5 で 1 0 0 時間の耐熱試験により全面に破が発生した。

比較例 5 及び比較例 6 は紫外線硬化樹脂層 2 及

信号対離音比が維持される光記録媒体を提供する ものであり、その産業上の利用価値は極めて大き い。

### 4. 図面の簡単な説明

44.1 図は、本発明の一実施例を示す光記録媒体の断面を示し、

△中、1 は基板、2 及び4 は紫外銀硬化樹脂層、 3 は金属系記録膜を失々示す。

代理人 弁理士 高 衡 勝 利

び4のガラス転移温度については本発明の要件を 満しているか、暦の厚みが大のものであり、85℃ 100時間の耐熱試験にかいては変形はみられた いものの、100℃100時間の耐熱試験にかい てはクラックが発生する。

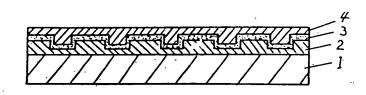
実施例2により得られた光記録媒体の特性を評価した所1800 rpm のディスク回転数、1 MHz の信号を 6 mWのレーザー光量で響き込み、1 mWの再生光量信号を発生し、ペンド巾30 kHz の条件でスペクトラムアナライザーにより CN 比を測定し55 dBの値を得た。

8 5 ℃ 1 0 0 時間の耐熱試験後 6 CN 比の劣化は 見られなかったが 1 0 0 ℃ 1 0 0 時間の耐熱試験 にかいては。わずかの CN 比劣化が見られたが契用 上は問題がない。

#### 〔発明の効果〕

以上の説明から明らかな通り、本発明は、信号 ピットや案内群が形成された紫外線硬化樹脂層と 基板との簡着性に使れると共に、耐熱試験を行な っても信号ピットや案内構が変形せず従って高い

館 / 図



- / 其板
- 2 紫外線硬化樹脂層
- 3 金属系記錄层
- 4 紫外粮硬化樹脂層

# 

昭和62年8月21日

特許庁長官 小川 邦 央 股

1. 事件の表示

特顧昭 62-106256号

2. 発明の名称

光記録媒体

3. 補正をする者



事件との関係 特許出願人

〒174 東京都板橋区坂下三丁目 3 5 番 5 8 号 (288) 大日本インキ化学工業株式会社 代表者 川 村 茂 邦

4. 代 理 人

〒103 東京都中央区日本橋三丁目7番20号 大日本インキ化学工業株式会社内 電話東京(03)272-4511 (大代表) (8876)弁理士 高 橋 勝 利



5. 補正の対象

明細書の発明の詳細な説明の構

## 6. 補正の内容

- 1) 明細 第4頁上から9行目、「…為には、」 の記載を「…為に、」に訂正する。
- 2) 明細 第7頁上から6行目、7行目、8行 目、9行目、11行目、13行目の各記載 「…メメ…」を「…(メメ)…」に訂正する。